### Translation

# JAPANESE KOKAI PATENT, SHO 62-9639

Disclosure Date : January 17, 1987

Int. Class. 1 H 01 L 21/56

Seq. No. for Official Use: X-6835-57

TITLE OF INVESTION : MANUFACTURE OF SENICONDUCTOR DEVICE

APPLICATION NO. AND DATE: SEO 60-148864, July 5, 1985

DIENTOR . : Trunco KAMATA, NEC Tempera. Ltd.

4-12-12 Ritemachi, Temegata-Shi

APPLICANT : NEC Yamagara, Ltd.

4-12-12 Kitamachi, Yamagata-Shi

AGERT : Hitoshi UCRIFAPA, Patent Agent

MEGGER OF INVENTIONS: 1

RECOEST FOR EXAMINATION : None

BEST AVAILABLE COPY

#### 1. Title of invention

MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE

### . 2. <u>Clair</u>

Manufacturing method of semiconductor device, as characterized by setting semiconductor chips on a printed circuit substrate having a patterned circuit, connecting the electrodes of raid semiconductor chips to said circuit, and cutting and separating them after resin encapsulation.

### 3. Specification

[Field of commercial utility]

This invention relates to a method of namufacture of semiconductor device, and particularly this invention intends to provide chip parts such as miniaturized transistors, diodes, etc. at high level of reliability and inexpensively.

### [Prior art]

Conventionally, this type of semiconductor chip parts was manufactured by setting semiconductor pellets on a punched-out lead frame, connecting the wires, forming into leads and forming chips, or setting the semiconductor chips on a ceramic part, connecting the wires, and encapsulating with resin-

### [Problems to be solved by the invention]

The manufacturing method of the prior art, since leads were formed after encapsulatinog in the former example, showed inferior moisture resistance and greater variation of size and shape, and this has been the cause of problems in actual packaging process.

And, with the latter example, the raw materials were expensive, variation of the size of the material and substrate or variation of encapsulated size was great, and this again has been the cause of the problems in actual packaging process.

### [Means to solve the problems]

In the present invention, semiconductor pellets are set on the printed circuit substrate which have the pattern to match the element configuration, necessary internal connections are made, and subsequently the surface of the

elements is encapsulated with a regin, and then the encapsulated printed circuit substrate is cut into individually separated semiconductor elements. In this case, processes such as neasurement of the electrical property of the elements or marking process can be carried out before or after the cutting and separation process. Thus, such work can be carried out by the most accessible process, based on optimization of the process or element configuration.

### [Example]

This invention is explained below by referring to the accompanying drawings.

Pig. 1 represents the side view and cross-sectioned view of the completed device. Pig. 2(A) is a cross-sectioned side view of the printed circuit substrate which is used for assembly of this device, and Pig. 2(B) is a partial plane view of this printed circuit substrate. Assembly process is explained by following these drawings.

Semiconductor pellet 3 is nounted and innobilized on the printed circuit substrate 1 by solder 2, and they are connected by bonding wire 4. This situation is illustrated in Fig. 3. Then, the surface of the element is encapsulated or sealed with resin 5. Encapsulation may be performed over the entire surface or a part of the surface. This situation is illustrated in Fig. 4. Pinally, element is cut and separated to form a completed product. This situation is illustrated in Fig. 5. Cutting can be made accurately through the center part of the through-hole without damaging the linkage with the packaged tontacts on the rear side.

### [Effect of invention]

As explained above, according to this invention, miniature leadless chip carrier element that has high precision and high quality can be obtained. External dimension can be miniaturized by 30 - 50%, compared to the chip carrier formed by the conventional lead working process. Thus, this process can be used for the future miniaturization. It can be applied widely to miniature diode or transister, as well as a giant LTI element, and thus the effect is enormous.

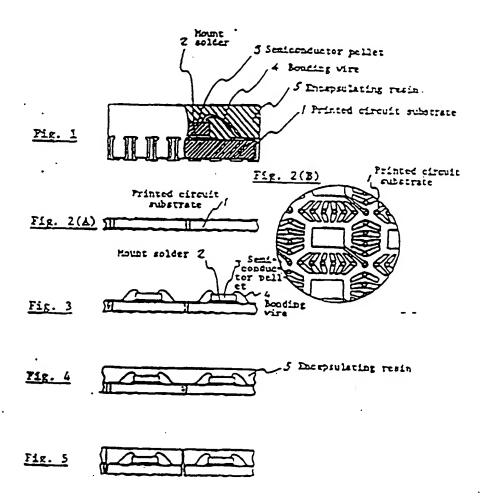
## 4. Brief explanation of drawings

Fig. 1 is a side view to illustrate a partially sectioned semiconductor, made by an example of this invention.

Fig. 2(A) and Fig. 2(B) are, respectively, the cross-sectioned view and plane view of the printed circuit substrate.

Fig. 3 is a side view that represents the situation of setting the semiconductor pellet on the printed circuit substrate and connecting with the external terminal(s).

Fig. 4 is a cross-sectioned view to represent the surface of the semiconductor element that was encapsulated with a protective resin.



BEST AVAILABLE COPY

### @公開特許公報(A)

昭62 - 9639

@Int\_Cl.\* H 01 L 21/56 规则記号

庁内整理番号 R-6835-5F **@公開** 昭和62年(1987)1月17日

R - 68

零査請求 未請求 発明の数 1 (全2頁)

❷発明の名称

半導体装置の製造方法

**到特 题** 昭60-148864

母出 題 昭60(1985)7月5日

母 発明 者 既 民 常,即 创出 职 人 山形日本電気株式会社

山形市北町4丁目12至12号 山形日本電気株式会社内

山形市北町 4 丁目12番12号

の代理人 弁理士内原 晋

明 超 零

2 発明の名称 半導体装置の契益方法

### 2 各許訊末の範围

パメーンニングされた配配を有するプリント配 舗面板化牛等体ナップを搭載し、放牛線体ナップ の電板と鉄配配車との卸車を行い、側距倒止後と れを切断分域することを構像とする牛場体基盤の 製造方法。

### 3. 発明の詳細な説明

(宝芸上の利用分野)

本発明は、半減体級食の製造方法に関し、特化 小型トランジスタ。ダイオード。小型ICのテァ ブ部品を信息度率(かつ安値に提供するものであ る。

(女朱の技術)

. . . . .

友夫、との我の半選件ナップ飛品は、パンテン

グされたリードフレームに半速はペレットを搭数・ 結膜を行ったのち、リード形状の加工を行いテッ ブ形状にするものや、セラミック記載に半端はペ レットを搭載・結解し概義到止するものがある。 (契明が解決しようとする問題点)

在来の製法に基づくものは、和本の外では対止 技にリード加工を行うために制度性等の配で劣化 が見られるが、形状寸法のパラフャが大をいとい う欠点があり、英葉工程でのトラブルの景間となっている。

又、後者の例では、材料が高価である事の外に 材料高量の寸法パランキ。例止寸法パランキが大 をいという欠点があり、十はり実装工品でのトラ ブルの景因となっている。

### (問題点を無決するための手段)

本税明は、あらかじめま子供当に合致したパターシェンタを施したプリント配謝が乗に半減はペレットを搭載し、必要な内部認識を行い、その状象子面を報路で創止し、しかる後側止供プリント配謝が乗を切断分離し、個4の半減はま子に分類

-171-

するものである。とのB、女子の女気が竹の配を ヤマーモングギの工程は切断・分取の取扱いずれ でもよく、女子は途やプロセスの意味化ドエラを もやりやすい工程で行えばよい。

#### (異姓代)

次に、本発明について図面を参照して設明する。 ※1回は完成した展園の側面及び断面を表わしている。 ※2回以は本鉄をの副立に用いるブリント配影番板の側断面図、何刻間はとのブリント配 設定をの平面部分図である。以降図面にない単立 工程を説明する。

ブリント配施基板1ド半線体ペレット3をソルデー2で取りつけ固定し、ポンディングワイヤー4で起想する。この様子を第3団に示す。次に、忠子面を問度5で到止する。対止は全面でも部分的に行ってもよい。第4団にこれを示す。是後に忠子を切断分離し発成品となる。この様子を第5団に示す。切所はスルーホールの中央部を正確に行う事により、裏面の契纸用コンメクトとの迷路を扱うことなく分離出来る。

1 ……ブリント配知玄圻、2 ……マウントソルダー、3 ……牛海体ペレット、4 ……ポンティングワイヤー、5 ……剣止衛籍。

代章人 并章士 内 原 章

#### (お用の数を)

以上即用したほど、本見用だされば沈工たなお なく品質のよい、小型リードレステップと・リア ま子が補られる。気形は変更のリード加工だよる ナップキャリアだ比較し30~50多小型化する事ができ、今後の小型化之向にも十分対応できる。 ま子は小型のダイオードやトランジスまから、大 形のして1ま子せて広く適用比楽、その効果に向 り知れない。

### 4. 控節の信件な設务

第1回は本発明の一実施例による牛導体装制の 部分断節を示した側面的である。

第2回以シンび第2回回はそれぞれブリント記 銀茶車の断距シング平面回である。

(第3回はブリント配割番類に半端はベレットを 搭載し外形は子と結結した様子を表わしている気 面固である。

第4回は半導体素子面を促送用的指で対止した 様子を表わず断面図である。

